MEHR-PHOTONEN-FLUORESZENZMIKROSKOP MIT FLÄCHENDETEKTOR

Die Erfindung bezieht sich auf ein Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskop mit einem Anregungsstrahlengang, der ein Objektiv aufweist, das Anregungsstrahlung in einem Fokuspunkt in der Probe bündelt, einer Scan-Einrichtung, die den Fokuspunkt zumindest eindimensional verstellt, und einer Detektoreinrichtung, die in der Probe durch Mehr-Photonen-Anregung stimulierte Lumineszenzstrahlung aufnimmt. Die Erfindung bezieht sich weiter auf ein Verfahren zur Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskopie, bei dem Anregungsstrahlung in einem in einer Probe liegenden Fokuspunkt gebündelt, dadurch in der Probe durch Mehr-Photonen-Anregung Lumineszenzstrahlung stimuliert wird, der Fokuspunkt zum Abscannen der Probe verstellt und die Lumineszenzstrahlung detektiert wird.

5

10

15⁻

25

30

Bei herkömmlicher Lumineszenzmikroskopie werden Fluorophore oder Eigenlumineszenzeffekte in einer Probe angeregt. Dazu wird üblicherweise eine gebündelte, auf maximale Lumineszenz abgestimmte Anregungsstrahlung, meist Laserstrahlung, verwendet. Die Anregung erfolgt dabei im Fokusbereich, wobei auch im einfallenden bzw. ausfallenden Lichtkegel des fokussierten Strahlenbündels Lumineszenz stimuliert wird. Zur Bilderzeugung wird die Lumineszenzstrahlung durch eine konfokale Detektion nur aus dem Bereich des Fokus der Anregungsstrahlung aufgenommen. Durch Abrastern einer Probe entsteht ein Bild.

Bei Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskopie wird die Anregungsstrahlung spektral so gewählt, daß mindestens zwei Photonen nötig sind, um eine Anregung zu bewirken. Da die Anregungswahrscheinlichkeit damit stark vermindert ist, kann eine effektive Anregung nur bei einer sehr hohen Flußdichte erfolgen, die nur exakt im Fokus der gebündelten Anregungsstrahlung gegeben ist. Deshalb wird nur im Fokuspunkt eine Emission von Lumineszenz- oder Fluoreszenzstrahlung angeregt. Die bei herkömmlicher Lumineszenzmikroskopie erforderliche konfokale Detektion kann entfallen, da eine Ausblendung von Lumineszenzstrahlung, die außerhalb des Fokus der Anregungsstrahlung emittiert wurde, nicht nötig ist. Die Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskopie arbeitet damit

-2-

ohne konfokale Streulichtunterdrückung bei der Detektion. Die verwendeten Detektoren werden als direkte Detektoren bezeichnet. Es wird diesbezüglich auf die Mikroskope der BIO-RAD Microscience, USA, verwiesen. Das im Internet verfügbare Dokument http:\/microscopy.biorad.com/faqs/multophotone/faqs2.htm schlägt als direkten Detektor eine auch für die konfokale Mikroskopie übliche Photomultipliereinheit vor, die über einen chromatischen Strahlteiler in den Anregungsstrahlengang eingekoppelt ist und Fluoreszenzstrahlung aufnimmt, die in zur Einstrahlung der Anregungsstrahlung entgegengesetzter Richtung zurückläuft. Der in der Einheit verwendeten Photomultiplierröhre ist eine entsprechende Sammellinse vorgeschaltet, die zusammen mit einer im Anregungsstrahlengang vorhandenen Objektivlinse das Probenfeld auf das relativ kleine Fenster der hochempfindlichen Photomultiplierröhre vollständig abbildet. Da dies für die gesamte Abtastung der Probe erfolgen muß, ist dabei ein gewisser optischer Aufwand unvermeidlich, insbesondere da die zur Abbildung verwendete Objektivlinse auch Teil der Fokussierung des die Mehr-Photonen-Fluoreszenz anregenden Laserstrahls ist. W. Denk et al., "Two-photon melecular excitation in laser scanning microscopy" in "Handbook of Biological Confocal Microscopy", Plenum Press, New York, 1995 offenbart, eine Photomultiplierröhre im Druchlichtbetrieb zu verwenden. Auch die 1998 eingereichte DE 198 01 139 sieht dies vor, wobel zusätzlich noch ein Kondensor zum Einsatz kommt, wie er bei BIO-RAD im Auflichtbetrieb verwendet wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskop der eingangs genannten Art sowie ein entsprechendes Verfahren zur Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskopie so weiterzubilden, daß die Strahlungsdetektion mit verringertem Aufwand möglich ist.

Diese Aufgabe wird mit einem Mikroskop der eingangs genannten Art gelöst, bei dem die Detektoreinrichtung einen Flächendetektor aufweist, der sich auf der dem Objektiv gegenüberliegenden Seite der Probe befindet. Die Aufgabe wird weiter gelöst durch ein Verfahren der eingangs genannten Art, bei dem die Lumineszenzstrahlung auf der der Einstrahlung der Anregungsstrahlung gegenüberliegenden Seite flächenhaft detektiert wird.

30

35

25

5

10

15

Erfindungsgemäß wird also ein sogenannter "direkter" Detektor verwendet, der nun als Flächendetektor ausgebildet ist, der sich auf der dem Objektiv gegenüberliegenden Seite der Probe befindet. Unter Flächendetektor wird dabei jeder Detektor verstanden, dessen Detektorfläche größer ist, als der Lichtweg zur Probe, in der die Lumineszenzstrahlung entsteht. Durch die Anordnung eines solchen Flächendetektors im transmitiven Betrieb ist es zum einen möglich, auf intensitätsmindernde chromatische Strahlteiler zu verzichten. Zum andern kann der Flächendetektor mit äußerst geringem Abstand zur Probe angeordnet werden, so daß er einen großen Raumwinkel bezüglich in der Probe entstandener Lumineszenzstrahlung abdeckt. Der

- 3 -

im transmisiven Betrieb verwendete Flächendetektor empfängt sehr viel mehr Lumineszenz-Strahlungsintensität und erzielt damit ein besseres Signal/Rauschverhältnis; dies insbesondere auch, weil keine Verluste durch zwischengeschaltete, auch zur Einstrahlung der Anregungsstrahlung verwendete Optiken, wie Abbildungsoptiken oder dichroitische Strahlteiler. erfolgen. Die Detektion der Lumineszenzstrahlung muß nicht mehr durch das Objektiv des Anregungsstrahlengangs erfolgen.

Um einen möglichst großen Raumwinkel abzudecken, ist es vorteilhaft, daß der Flächendetektor in einem Abstand zum Fokuspunkt liegt, der sehr viel kleiner als die Ausdehnung des Flächendetektors ist, beispielsweise nur ein Zehntel davon beträgt.

Bei vielen Detektoren mit einem flächig ausgedehnten Detektionsbereich ist es vorteilhaft, die Strahlung möglichst senkrecht zum flächenhaften Detektionsbereich einfallen zu lassen, da dann die Nachweiswahrscheinlichkeit maximal ist. Es ist deshalb zur Signalhomogenisierung bevorzugt, zwischen Flächendetektor und Probe ein optisches Element anzuordnen, das in der Probe entstehende Lumineszenzstrahlung auf den Flächendetektor richtet. Es dient insbesondere nicht zur Einbringung der Anregungsstrahlung. Das optische Element kann in einer besonders einfachen Ausführungsform als Gitter ausgebildet werden, vorzugsweise als holographisches Gitter.

20

30

.35

10

15

In einer besonders einfach zu realisierenden Bauweise kann ein solches optisches Element auch direkt auf der Unterseite eines Probenträgers, der im Lumineszenz-Mikroskop verwendet wird, angebracht werden.

Bei der Lumineszenzmikroskopie ist es möglich, biologische Proben anhand ihres . 25 . Eigenlumineszenzspektrums zu identifizieren. Auch dieses Vorgehen ist im erfindungsgemäßen Lumineszenzmikroskop möglich, wenn ein ortsauflösender Flächendetektor verwendet und zwischen Flächendetektor und Probe ein Spektralanalysator geschaltet wird, der von der Probe ausgehende Strahlung spektral zerlegt. In einer sehr einfachen Gestaltung wird zur spektralen Zerlegung das bereits erwähnte Gitter zwischen Probe und Flächendetektor angeordnet. Das Gitter oder der Flächendetektor ist dazu mit einer geeigneten Mechanik gekoppelt, die eine einoder zweidimensionale Querverschiebung (bezogen auf die flächenhafte Ausbildung des zu untersuchenden Präparats) vornimmt. Ein Verschieben des Gitters oder des Flächendetektors bewirkt eine Verschiebung des vom Eigenlumineszenzspektrum abhängigen Interferenzmusters erlaubt so eine Probenidentifikation. Alternativ oder zusätzlich Signal/Rauschverhältnis gesteigert werden, wenn eine bekannte spektrale Verteilung gesucht wird.

-4-

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beispielshalber noch näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ausschnitts eines Mikroskops zur Mehr-Photonen-Fluoreszenzmikroskopie und

5

15

20

25

30

35

Fig. 2 eine schematische Darstellung des eine Mehr-Photonen-Fluoreszenz anregenden Laserstrahls.

In Fig. 1 ist schematisch ein Mikroskop M dargestellt, das Mehr-Photonen-Fluoreszenz- oder Lumineszenzmikroskopie erlaubt. Dabei ist in Fig. 1 nur der Bereich des Mikroskops, in dem sich die Probe befindet, dargestellt.

Das Mikroskop M weist eine (nicht dargestellte) Strahlquelle auf, die einen Laserstrahl 1 mit einer Wellenlänge um 700 nm abgibt. Der Laserstrahl 1 fällt durch ein Objektiv 2, das einen fokussierten Strahl 3 abgibt. Der Fokus 4 liegt dabei in einer Probe 5, die sich unter dem Objektiv 2 hinter einem Deckglas 6 auf einem Probenträger 7 befindet.

Der derart in die Probe 5 fokussierte Laserstrahl 1 bewirkt, wie in Fig. 2 dargestellt ist, eine Mehr-Photonen-Anregung in der Probe 5. Dabei kann entweder eine Eigenfluoreszenz des biologischen Materials der Probe 5 oder eine Fluoreszenz speziell in der Probe 5 vorgesehener Fluorophore angeregt werden. Der durch das in Fig. 2 nur schematisch gezeichnete Objektiv 2 in einer Strahltaille T fokussierte Laserstrahl 1 erreicht lediglich im Bereich des Fokus 4 eine Strahldichte, die zur Anregung von Mehr-Photonen-Fluoreszenz ausreicht. Außerhalb der Strahltaille T kann keine Mehr-Photonen-Fluoreszenz mit ausreichender Wahrscheinlichkeit angeregt werden. Es entsteht deshalb lediglich im Bereich des Fokus 4 Fluoreszenzstrahlung. An anderen Stellen im fokussierten Strahl 3 tritt keine Fluoreszenz auf.

Beim Mikroskop M kann also davon ausgegangen werden, daß Fluoreszenzstrahlung ausschließlich aus dem Fokus 4 stammt. Eine ortsauflösende Detektion der Fluoreszenzstrahlung ist deshalb nicht erforderlich. Um die homogen im Fokus 4 abgestrahlte Fluoreszenzstrahlung möglichst vollständig aufnehmen zu können, ist unter dem Probenträger 7 ein Gitter 8 angeordnet, das innerhalb eines Strahlkegels K ausgehende Strahlung so auf einen CCD-Sensor 9 umleitet, daß die Strahlung möglichst senkrecht auf den Sensor 9 fällt.

Das optionale Gitter befindet sich in einem sehr geringen Abstand d unterhalb des Fokus 4, so daß in Kombination mit der vergleichsweise großen Ausdehnung des in der Fig. 1 nur als

- 5 -

Schnittdarstellung dargestellten Sensors 9 ein sehr großer Raumwinkel bezogen auf den Fokus 4 abdeckt, ist.

Da die Darstellung in Fig. 1 bezüglich der Dicken der Probe 5, des Probenträgers 7 und des Gitters 8, insbesondere bezüglich des Abstandes d, nicht maßgeblich, sondern stark vergrößert ist, sammelt die den Flächendetektor verkörpernde Einheit aus Gitter 8 und Sensor 9 nahezu alle in einen Halbraum emittierte Fluoreszenzstrahlung auf. Das Signal/Rausch-Verhältnis ist dadurch stark verbessert.

5

15

20

25

30

35

Der CCD-Sensor 9, der im vorliegenden Beispiel als back illuminated CCD-Sensor ausgebildet ist, liefert die entsprechende Bildinformation an ein Steuergerät 10. Dieses führt die Signalauswertung durch.

Zur Ausblendung der auch auf die Detektoreinheit gerichteten Anregungsstrahlung 1 können verschiedene Ansätze verwendet werden. Zum einen kann ein Sensor 9 zum Einsatz kommen, der bezüglich der Anregungsstrahlung nicht empfindlich ist. Zum andern kann bei der Verwendung einer gepulsten Anregungsstrahlung die Auslesung des Sensors 9 auf Zeiträume beschränkt werden, in denen keine Anregungsstrahlung 1 emittiert wird. Auch ist es möglich, den relativ kleinen Bereich des flächenhaften Detektors, in dem Anregungsstrahlung auf den Sensor 9 fällt, auszublenden. Dazu kann entweder ein ortsauflösender Detektor dienen, der im betroffenen Bereich nicht ausgelesen wird, oder es wird dem Sensor 9 eine geeignete (gegebenenfalls verstellbare) Blendeneinrichtung vorgeschaltet. Eine weitere Möglichkeit stellt die Verwendung eines geeigneten Filters oder dichroitischen Reflektors dar, der die Anregungsstrahlung vom Detektor fernhält. Diese Möglichkeiten zum Unterdrücken der Anregungsstrahlung durch zeitliches oder örtliches Ausblenden können natürlich allein oder in beliebiger Kombination zum Einsatz kommen.

Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist an der Unterseite des Probenträgers 7 und/oder am Gitter 8 ein Filter für Anregungsstrahlung angebracht. Es handelt sich dabei um ein Infrarotsperrfilter, das bei 700 nm sperrt.

Eine weitere Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnisses bzw. eine weitere Informationsgewinnung ist möglich, wenn das Gitter 8 eine spektrale Zerlegung der in den Strahlkegel K eintretenden Fluoreszenzstrahlung vornimmt. Das Steuergerät 10 liest dazu den (ortsauflösend detektierenden) Sensor 9 geeignet aus und identifiziert eine Probe 5 anhand deren Eigenfluoreszenzspektrum. Die spektrale Aktivität des Gitters 8 erschließt weiter eine zusätzliche, spektrale Möglichkeit, die Anregungsstrahlung 1 auszublenden, da sie sich spektral deutlich von der Fluoreszenzstrahlung unterscheidet.

-6-

In der Regel wird das Gitter 8 ein Interferenzmuster auf dem Sensor 9 erzeugen. Zur spektralen Analyse ist es in einer Ausführungsform vorgesehen, daß das Steuergerät 10 eine Relativverschiebung von Gitter 8 und Sensor 9 bewirkt, so daß sich das Interferenzmuster, welches die spektrale Zusammensetzung der in den Strahlkegel K eintretenden Fluoreszenzstrahlung (gegebenenfalls zusammen mit Anregungsstrahlung 1) anzeigt, ändert. Die Änderung ermöglicht dann dem Steuergerät 10 über bekannte Algorithmen eine Aussage über die spektrale Zusammensetzung der Fluoreszenzstrahlung aus dem Fokus 4.

Um einen möglichst großen Raumwinkel zu erreichen sollte der Abstand d natürlich so gering wie möglich sein. In einer weiteren (nicht in Fig. 1 dargestellten) Ausführungsform ist deshalb das Gitter 8 direkt auf der Unterseite des Probenträgers 7 angebracht. Ohne Gitter 8 sollte der Abstand d (nun zwischen Fokus 4 und Sensor 9) minimiert werden, indem der Sensor möglichst nah am Probenträger 7 liegt.

15

<u>Patentansprüche</u>

- Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskop (M) mit einem Anregungsstrahlengang, der ein Objektiv (2) aufweist, das Anregungsstrahlung (1) in einem Fokuspunkt (4) in der Probe (5) bündelt, einer Scan-Einrichtung, die den Fokuspunkt (4) zumindest eindimensional verstellt und einer Detektoreinrichtung, die in der Probe durch Mehr-Photonen-Anregung stimulierte Lumineszenzstrahlung aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, daß die Detektoreinrichtung einen Flächendetektor (9) aufweist, der sich auf der dem Objektiv (2) gegenüberliegenden Seite der Probe (5) befindet.
 - 2. Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Flächendetektor (9) in einem Abstand (d) zum Fokuspunkt (4) liegt, der klein gegen die Ausdehnung (b) des Flächendetektors (9) ist, um einen möglichst großen Raumwinkel (K) abzudecken.
 - 3. Mikroskop nach einem der obigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Flächendetektor (9) und Probe (5) ein, vorzugsweise holographisches, Gitter (8) angeordnet ist.
- 4. Mikroskop nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Gitter (8) auf der 20 Unterseite eines Probenträgers (7) aufgebracht ist.

15

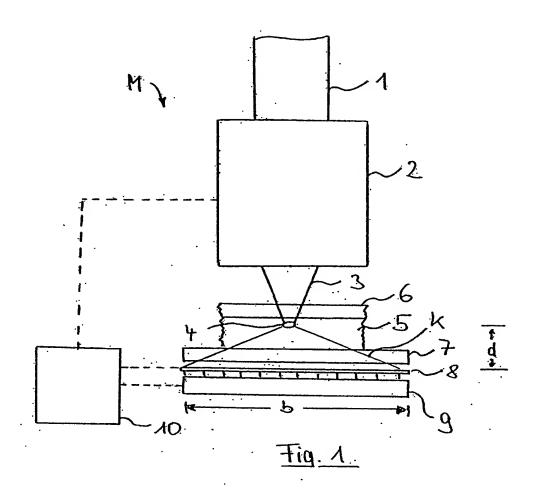
30

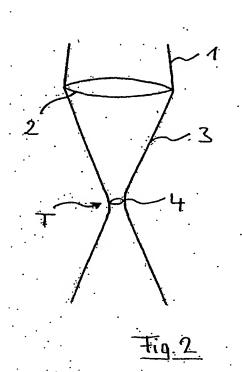
- 5. Mikroskop nach einem der obigen Ansprüche, gekennzeichnet durch einen ortsauflösenden Flächendetektor (9).
- Mikroskop nach Anspruch 5, gekennzeichnet durch einen CCD-Flächendetektor (9), vorzugsweise als rückseitenbeleuchteter CCD-Sensor.
 - 7. Verfahren zur Mehr-Photonen-Lumineszenzmikroskopie, bei dem Anregungsstrahlung (1) in einem in einer Probe (5) liegenden Fokuspunkt (4) gebündelt, dadurch in der Probe (5) durch Mehr-Photonenanregung Lumineszenzstrahlung stimuliert wird, der Fokuspunkt (4) zum

-8-

Abscannen der Probe (5) verstellt und die Lumineszenzstrahlung detektiert wird, dadurch gekennzeichnet, daß die Lumineszenzstrahlung auf der der Einstrahlung der Anregungsstrahlung gegenüberliegenden Seite flächenhaft detektiert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß vor der Detektion eine spektrale Zerlegung der Lumineszenzstrahlung erfolgt.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In onal Application No FC1/EP2004/010269

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G02B21/00							
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC							
B. FIELDS	SEARCHED							
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification ${\tt G02B}$.	on symbols)						
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that s	such documents are included in the fields se	earched					
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data ba	se and, where practical, search terms used)					
EPO-In	EPO-Internal, WPI Data, PAJ							
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT							
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	evant passages	Relevant to claim No.					
х	DE 199 57 418 A (LEICA MICROSYSTE 31 May 2001 (2001-05-31) column 4, line 29 - line 53 column 5, line 51 - column 6, lir figure 2		1-8					
X	US 2003/063379 A1 (FUKUYAMA HIRO) 3 April 2003 (2003-04-03) paragraph '0089!	1						
Α	US 2003/071227 A1 (WOLLESCHENSKY 17 April 2003 (2003-04-17) paragraph '0037!; figure 4	RALF)	3,4,8					
Α	DE 198 01 139 A (UHL RAINER DR) 15 July 1999 (1999-07-15) cited in the application column 1, line 58 - line 66 column 3, line 13 - line 18		1-8					
Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in	n annex.					
"A" docume consid "E" earlier o filing d "L" docume	ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance document but published on or after the international late ent which may throw doubts on priority, claim(s) or	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention						
citation or other special reason (as specified) *O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means *P" document published prior to the international filing date but		cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family						
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea						
	4 December 2004	04/01/2005						
Name and n	nalling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Authorized officer						
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Rödig, C						

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nformation on patent family members

li lonal Application No

Patent docu cited in search		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 19957	418 A	31-05-2001	DE US	19957418 6740868		31-05-2001 25-05-2004
US 20030	63379 A1	03-04-2003	JP US	2002196246 2004201885		12-07-2002 14-10-2004
US 20030	71227 A1	17-04-2003	DE EP JP	10151216 1302804 2003185582	A2	24-04-2003 16-04-2003 03-07-2003
DE 19801	139 A	15-07-1999	DE US	19801139 6088097		15-07-1999 11-07-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In lonales Aktenzelchen PCT/EP2004/010269

A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G02B21/00		
		almost a sund des 1916	
	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssitikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	ole)	
IPK 7	G02B	•	
Recherchier	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Geblete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ		
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 199 57 418 A (LEICA MICROSYSTE 31. Mai 2001 (2001-05-31) Spalte 4, Zeile 29 - Zeile 53 Spalte 5, Zeile 51 - Spalte 6, Ze	1–8	
	Abbildung 2		·
Х	US 2003/063379 A1 (FUKUYAMA HIRO) 3. April 2003 (2003-04-03) Absatz '0089!	1	
A	US 2003/071227 A1 (WOLLESCHENSKY 17. April 2003 (2003-04-17) Absatz '0037!; Abbildung 4	3,4,8	
A	DE 198 01 139 A (UHL RAINER DR) 15. Juli 1999 (1999-07-15) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 58 - Zeile 66 Spalte 3, Zeile 13 - Zeile 18	1-8	
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamille	
* Besonder *A' Veröffe aber i *E' älteres Anme *L' Veröffe scheli ander soli oo ausge *O' Veröffe eine E "P' Veröffe dem i	nehmen re Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist s Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen eldedatum veröffentlicht worden ist entlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer ren im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie eführt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 T Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist X' Veröffentlichung von besonderer Beder kann allein aufgrund dieser Veröffentlierfinderischer Tätigkeit beruhend betre veröffentlichung von besonderer Beder kann nicht als auf erfinderischer Tätigt werden, wenn die Veröffentlichung mil Veröffentlichungen dieser Kalegorie in diese Verbindung für einen Fachmann *& Veröffentlichung, die Mitglied derselben 	r zum Verstandnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung weit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
Datum des	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Re	echerchenberichts
	14. Dezember 2004	04/01/2005	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Rödig, C	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichtungen, die zur selben Patentfamilie gehören

In nales Aktenzeichen
PC I / EP2004/010269

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19957418	Α	31-05-2001	DE US	19957418 A1 6740868 B1	31-05-2001 25-05-2004
US 2003063379	A1	03-04-2003	JP US	2002196246 A 2004201885 A1	12-07-2002 14-10-2004
US 2003071227	A1	17-04-2003	DE EP JP	10151216 A1 1302804 A2 2003185582 A	24-04-2003 16-04-2003 03-07-2003
DE 19801139	Α	15-07-1999	DE US	19801139 A1 6088097 A	15-07-1999 11-07-2000